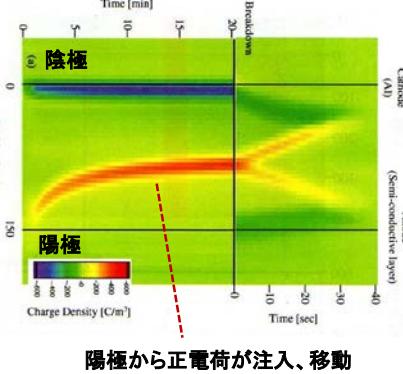
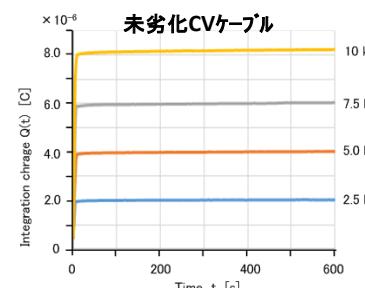
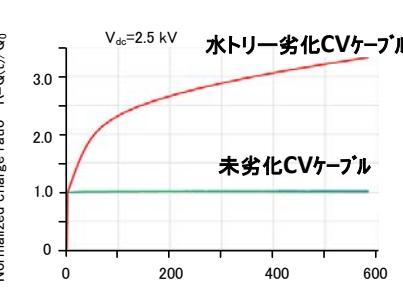
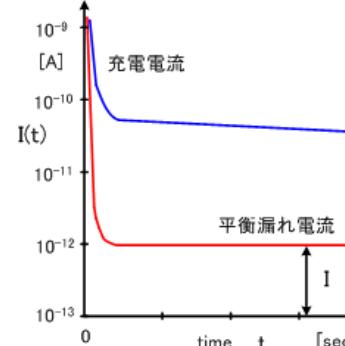


# 蓄積電荷の計測法とQ(t)法の位置付け

分類	計測技術		計測量	計測対象
固体	電流積分電荷法	Q(t)法	$Q(t)/Q_0$	シート試料 電力ケーブル 電子デバイス
	静電気・パルス弾性波	PEA法	$\rho(z,t)$	シート試料
	パルス弾性波伝搬法	PWP法	$\rho(z,t)$	シート試料 圧電材料
	もれ電流計測	I(t)	I(t)	シート試料
	熱刺激電流	TSC	TSC(t)	シート試料
液体	電気・光力一効果	偏光位相差	E(x,y,t)	変圧器絶縁油
気体	電気・光ポッケルス効果	偏光位相差	E(t)	ガス
表面	電気・光ポッケルス効果	偏光位相差	$\sigma(x,y,t)$	高分子フィルム
	振動容量型電位計	VS法	$\sigma(x,y,t)$	誘電体

$Q(t)/Q_0$  : 初期電極電荷量  $Q_0$  と供給電荷量  $Q(t)$  の比、電荷蓄積の有無を評価  
 $\rho(z,t)$  : 蓄積電荷の分布 [C/m<sup>3</sup>]      E(x,y,t) : 内部電界 [V/m]  
 $\sigma(z,t)$  : 表面電荷の分布 [C/m<sup>2</sup>]      I(t), TSC(t) : 電流 [A]

# 固体誘電体

パルス弾性波の利用	電流積分電荷法 Q(t)測定	電流測定 電流/熱刺激電流															
PEA法 / PWP法																	
 <p>陰極 陽極 Charge Density [C/m³]</p> <p>陽極から正電荷が注入、移動</p>	<p>6.6kV CV ケーブルに直流10kV印加でもQ(t)は一定</p>  <p>未劣化CVケーブル</p> <table border="1"> <caption>Integration charge <math>Q(t)</math> [C]</caption> <thead> <tr> <th>Time [s]</th> <th>10 kV</th> <th>7.5 kV</th> <th>5.0 kV</th> <th>2.5 kV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>8.0</td><td>6.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>600</td><td>8.0</td><td>6.0</td><td>4.0</td><td>2.0</td></tr> </tbody> </table> <p>6.6kV CV ケーブルに直流2.5kV印加でQ(t)が増大</p>  <p>水トリー劣化CVケーブル</p> <p>未劣化CVケーブル</p> <p><math>V_{dc}=2.5\text{ kV}</math></p> <p>Normalized charge ratio <math>R=Q(t)/Q_0</math></p> <p>Time <math>t</math> [s]</p>	Time [s]	10 kV	7.5 kV	5.0 kV	2.5 kV	0	8.0	6.0	4.0	2.0	600	8.0	6.0	4.0	2.0	 <p>充電電流</p> <p>平衡漏れ電流</p> <p><math>I</math></p> <p><math>I(t)</math></p> <p>time <math>t</math> [sec]</p>
Time [s]	10 kV	7.5 kV	5.0 kV	2.5 kV													
0	8.0	6.0	4.0	2.0													
600	8.0	6.0	4.0	2.0													
<p>◎</p>	<p>電荷の蓄積分布</p>	<p>○</p>															
<p>○</p>	<p>電荷蓄積の評価</p>	<p>×</p>															
<p>×</p>	<p>導電率</p>	<p>○</p>															
<p>×</p>	<p>比誘電率</p>	<p>○</p>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>試料内部の動的な蓄積電分布を測定できる。</li> <li>フィルム試料を対象</li> <li>実験室レベルの電力ケーブルも対称</li> <li>圧電性の評価</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>試料内部の蓄積電分布を測定できない。</li> <li>フィルム/プレート試料を対象に、広範囲電界(0.1~500kV/mm)と広範囲温度(RT~200°C)</li> <li>実験室と敷設の電力ケーブル、ケーブル接続も対称</li> <li>試料の形状に関係なく測定可</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>測定実績を持つ。</li> <li>フィルム試料を対象</li> </ul>															

## 液体誘電体

## 誘電体表面

### 電気・光力一効果

### 電気・光ポッケルス効果

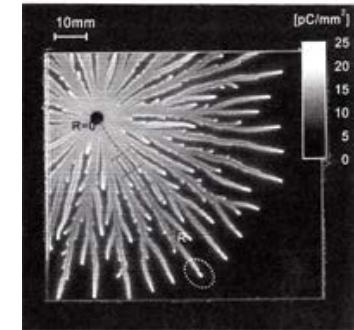
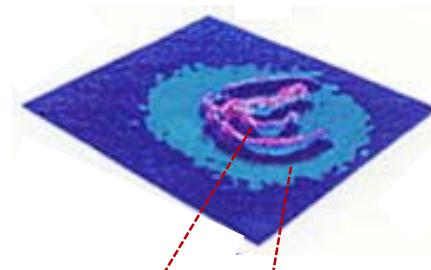
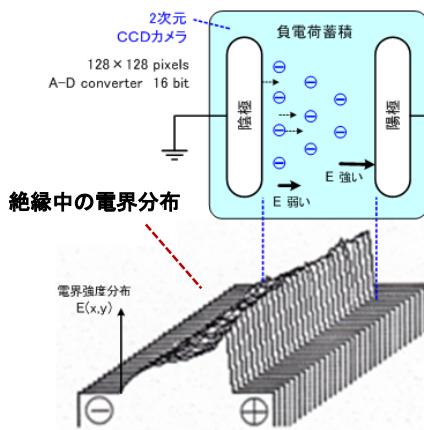
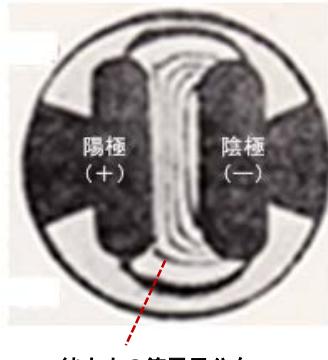
### 表面電位計

#### 写真撮影法

#### 偏光位相差の測定

#### 偏光位相差の測定

#### 2次元画像信号処理



#### 電荷蓄積と電界分布



#### 電荷蓄積の評価



#### 導電率



#### 比誘電率



- ・純水に電界120kV/mm印加
- ・水は複屈折し、光の偏光位相差が $3\pi$  rad 程度
- ・出射光の明暗の数から電界強度分布を測定
- ・研究室レベルの計測

- ・変圧器油に120V/mmを印加
- ・油は複屈折を生じ、光の偏光位相差は0.8rad程度。
- ・出射光の強度分布から電界強度分布を測定
- ・研究室レベルの計測

- ・負から正極性の交流電圧8kVを印加
- ・ポッケルス素子の偏光位相差は0.01radと小さい。
- ・偏光位相変調の画像ロックインにより、微弱な出射光信号を計測。
- ・研究室レベルの計測

- ・正インパルス電圧の沿面放電
- ・残留電荷の分布を表面電位計で測定
- ・電位分布を2次元画像信号処理で電荷密度を算出
- ・研究室レベルの計測